(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international





(43) Date de la publication internationale 24 février 2005 (24.02.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale WO 2005/016842 A2

- (51) Classification internationale des brevets⁷: C03C 17/34
- (21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR2004/050359

- (22) Date de dépôt international : 27 juillet 2004 (27.07.2004)
- (25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

- (30) Données relatives à la priorité : 0309900 13 août 2003 (13.08.2003) FF
- (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US): SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE [FR/FR]; 18, Avenue d'Alsace, F-92400 Courbevoie (FR).
- (72) Inventeurs; et
- (75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): FLEURY, Carinne [FR/FR]; 25, Avenue Jean Moulin, F-75014 Paris (FR). NADAUD, Nicolas [FR/FR]; 63, Avenue Pasteur, F-94250 Gentilly (FR). BELLIOT, Sylvain [FR/FR]; 28, Rue du Colonel Rozanoff, F-75012 Paris (FR).
- (74) Mandataire: SAINT-GOBAIN RECHERCHE; 39, Quai Lucien Lefranc, F-93300 Aubervilliers (FR).

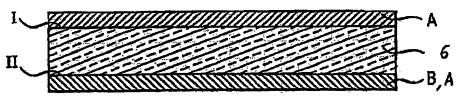
- (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

 sans rapport de recherche internationale, sera republiée dès réception de ce rapport

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

- (54) Title: TRANSPARENT SUBSTRATE COMPRISING AN ANTIREFLECTION COATING
- (54) Titre: SUBSTRAT TRANSPARENT COMPORTANT UN REVETEMENT ANTIREFLET



(57) Abstract: The invention concerns a transparent substrate (6) comprising on at least one of its surfaces an antireflection coating, in particular with normal incidence consisting of a stack (A) of thin layers, characterized

in that the stack comprises successively: a first layer (1) with refractive index n_1 ranging between 1.8 and 2.3 and a geometrical thickness e_1 ranging between 5 and 50 nm; a second layer (2) with refractive index n_2 ranging between 1.35 and 1.65 and geometrical thickness e_2 ranging between 5 and 50 nm; a third layer (3) with refractive index n_3 ranging between 1.8 and 2.3 and geometrical thickness e_3 ranging between 40 and 150 nm; a fourth layer (4) with refractive index n_4 ranging between 1.35 and 1.65 and geometrical thickness e_4 ranging between 40 and 150 nm.

(57) Abrégé: Substrat transparent (6) comportant sur au moins une de ses faces un revêtement antireflet, notamment à incidence normale fait d'un empilement (A) de couches minces, caractérisé en ce que l'empilement comporte successivement: -une première couche (1) d'indice à réfraction n_1 compris entre 1,8 et 2,3 et d'une épaisseur géométrique e_1 comprise entre 5 et 50 nm, -une seconde couche (2) d'indice de réfraction n_2 compris entre 1,35 et 1,65 et d'épaisseur géométrique e_2 comprise entre 5 et 50 nm, -une troisième couche (3) d'indice de réfraction n_3 compris entre 1,8 et 2,3 et d'épaisseur géométrique e_3 comprise entre 40 et 150 nm, - une quatrième couche (4) d'indice de réfraction n_4 compris entre 1,35 et 1,65 et d'épaisseur géométrique e_4 comprise entre 40 et 150 nm.

